	And the second of the second o			
IMAGE MEAS	IMAGE MEASURING DEVICE AND METHOD THEREOF			
Patent Number:	JP11063922			
Publication date:	1999-03-05			
Inventor(s):	MACHII NOBUKATSU			
Applicant(s)::	NIKON CORP			
Requested Patent:	☐ <u>JP11063922</u>			
Application Number:	JP19970222293 19970819			
Priority Number(s):				
IPC Classification:	G01B11/00; G01B11/24; G06T9/20			
EC Classification:				
Equivalents:				
	A144			

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for preparing measurement procedure data which generates a measuring condition suitable for an object to be inspected in a short time even in the case where there are a number of measuring points of the object to be inspected, and an image measuring device for implementing it.

SOLUTION: This image measuring device 1 shoots an object to be inspected 3 with a CCD camera 8 by moving an XY stage 2. The edge of the object to be inspected 3 is displayed on the screen of a monitor 10, and its coordinate is measured with a caliper adjusted to the edge. By repeating the measurement of the coordinate of the edge by the number designated for each of graphic elements, such as a straight line, a circle, and an arc, the measurement of the object to be inspected 3 is conducted. The measurement is conducted by means of automatic measurement based on previously prepared measurement procedure data, and the measurement procedure data is prepared according to a new method. The measurement procedure data consist of the ones on the position of the XY stage 2 for setting the area to be displayed on the monitor screen, the position and angle of the caliper, the conditions of a lighting system and an optical system, the conditions of image processing and the like, for the graphic element included in the measuring object to be inspected 3.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-63922

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FI		
G01B	11/00		G 0 1 B	11/00	Н
	11/24			11/24	F
G06T	9/20		G 0 6 F	15/70	3 3 5 Z

		71414444	請求項の数2	02	(± 12	F()
特顯平9-222293	(71)出顧人					
平成9年(1997)8月19日	(72)発明者	町井 軸東京都市	場且 F代田区丸の内			
	(74)代理人	弁理士	土井 健二	(外14	名)	
		平成9年(1997) 8月19日 (72)発明者	平成9年(1997) 8月19日 株式会社 (72)発明者 町井 東京都寺 式会社	株式会社ニコン 平成9年(1997) 8月19日 東京都千代田区丸の内 (72)発明者 町井 暢且 東京都千代田区丸の内 式会社ニコン内	株式会社ニコン 平成9年(1997) 8月19日 東京都千代田区丸の内3丁目: (72)発明者 町井 暢且 東京都千代田区丸の内3丁目: 式会社ニコン内	株式会社ニコン 平成9年(1997) 8月19日 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 町井 暢且 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

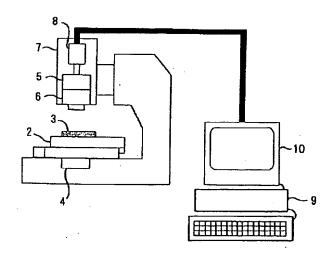
(54) 【発明の名称】 画像測定機及びその方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】被検物の測定箇所が多い場合は、それぞれの箇 所で測定条件等の指定を行わなければならず、すべての 測定手順データを作成するのに非常に時間がかかってい た。

【解決手段】画像測定機1は、XYステージ2を移動さ せ、CCDカメラ8で被検物3を撮像する。被検物3の エッジをモニター10の画面に表示し、キャリパーをそ のエッジに合わせてその座標を測定する。このエッジの 座標の測定を、直線、円、円弧等の図形要素毎に指定し た点数だけ繰り返し行い、被検物3の測定が行われる。 この測定は、予め作成された測定手順データに従った自 動測定により行われるが、この測定手順データを新規な 方法で作成する。測定手順データは、測定する被検物3 に含まれる図形要素に対して、モニター画面に表示する 領域を設定するためのXYステージ2の位置、キャリパ 一の位置及び角度、照明系及び光学系の条件、画像処理 の条件などで構成される。

本発明の実施の形態による画像測定機の概略構成図



1.

【特許請求の範囲】

【請求項1】被検物を損像した画像データを処理して、 設定されたエッジ検出領域内の前記被検物のエッジを検 出し、前記エッジの位置を測定する画像測定機におい て、

前記被検物のエッジを形成する図形要素のデータが格納 される図形要素データテーブルと、

前記図形要素のデータから前記エッジ検出領域の位置と 角度を求め、前記エッジ検出領域の位置と角度のデータ に複数の図形要素の任意の点における測定条件データを 加えた測定手順データを作成する測定手順データ作成部 と、

前記測定手順データに従って前記被検物のエッジの位置 を自動測定する測定部とを有することを特徴とする画像 測定機。

【請求項2】同一の測定条件で測定可能な被検物内の複数の図形要素を選択する工程と、

前記選択された複数の図形要素の任意の位置のエッジについて測定条件を設定する工程と、

前記選択された複数の図形要素のエッジ検出領域の位置 及び角度を、前記図形要素の設計データから求める工程 と、

前記エッジ検出領域の位置及び角度データと前記測定条件とを有する測定手順データに従って、前記被検物のエッジ位置を自動測定する工程とを有する画像測定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被検物の寸法を測定する座標測定機に係り、特に被検物をカメラで捉えた 画像から被検物の寸法を測定する画像測定機に関する。

[0002]

【従来の技術】画像測定機は、移動可能なステージ上に 載置された被検物をCCDカメラ等で捉え、その画像を 処理して被検物の寸法を測定する。即ち、画像測定機の モニター画面には、被検物と共にモニター上のエッジ検 出領域であるキャリパーが表示され、そのキャリパーが 表示された箇所のエッジ座標が測定される。

【0003】また、オペレータが、予め被検物の測定すべきエッジ位置と測定条件をティーチング工程により指定すると、キャリパーが被検物の指定されたエッジ位置を自動的にスキャンしながら、それぞれのエッジ位置の座標を測定する自動測定モードが知られている。即ち、被検物の測定箇所、測定条件、測定順等を指定する測定手順データがティーチング工程で作成され、自動測定モードでその測定手順データに従ってキャリパーが自動的にスキャンされ測定が行われる。

【0004】この測定手順データの作成工程では、オペレータが、マニュアル操作で被検物の測定に必要な箇所毎にキャリパーを移動させ、エッジ座標を測定できるか否かを確認しながら測定条件を指定する。

【0005】また、他の測定手順データの作成方法として、被検物の設計データを利用してオフラインで作成する方法がある。この場合は、画像測定機で被検物の測定箇所を測定しながら測定手順データを作成するのではなく、オフライン即ち机上で、設計データに従って被検物の測定箇所、測定条件等を指定しながら測定手順データを作成する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このように従来は、被検物を自動測定するための測定手順データを作成するのに、被検物の測定箇所、測定条件、測定順等をマニュアルで一点づつ指定していた。即ち、被検物の測定箇所がCCDカメラの所定の光学系の条件でモニター画面に表示されるようにXYステージを移動させ、キャリパーを被検物の測定箇所のエッジに直角になるように設定し、更に、所定の照明条件、画像処理条件の下でエッジ検出ができるか否かを確認して、その時の光学系、照明系の条件、画像処理条件、及びそのエッジ位置を測定手順データとして記憶させる。

【0007】従って、被検物の測定簡所が多い場合は、 それぞれの箇所で測定条件等の設定を行わなければなら ず、すべての測定手順データを作成するのに非常に時間 がかかっていた。

【0008】また、オフラインで測定手順データを作成する場合は、比較的短時間で測定手順データを作成できるが、実際に被検物を測定して測定手順データを作成しないので、自動測定モード時に光学系、照明系の条件、画像処理条件などが被検物に対して不適合となる場合があり、その修正のためにかえって全体の作成時間が長くなる場合が多かった。

【0009】そこで、本発明の目的は、上記の課題を解決し、被検物の測定箇所が多い場合でも、短時間に、かつ被検物に適合した測定条件となる測定手順データの作成方法及びそれを実施する画像測定機を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、本発明によれば、被検物を撮像した画像データを処理して、設定されたエッジ検出領域内の前記被検物のエッジを検出し、前記エッジの位置を測定する画像測定機において、前記被検物のエッジを形成する図形要素のデータが格納される図形要素データテーブルと、前記図形要素のデータから前記エッジ検出領域の位置と角度を求め、前記エッジ検出領域の位置と角度のデータに複数の図形要素の任意の点における測定条件データを加えた測定手順データを作成する測定手順データ作成部と、前記測定手順データを作成する測定手順データ作成部と、前記測定手順データに従って前記被検物のエッジの位置を自動測定する測定部とを有することを特徴とする画像測定機を提供することにより達成される。

【0011】本発明によれば、被検物のエッジを形成す

る図形要素のデータと、測定点のうちの任意の1点で測定可能な測定条件とから、測定手順データを自動作成するので、測定手順データを短時間で作成可能な画像測定機を提供できる。

【0012】また、上記の目的は、同一の測定条件で測定可能な被検物内の複数の図形要素を選択する工程と、前記選択された複数の図形要素の任意の位置のエッジについて測定条件を設定する工程と、前記選択された複数の図形要素のエッジ検出領域の位置及び角度を、前記ロッジ検出領域の位置及び角度データと前記測定条件とを有する測定手順データに従って、前記被検物のエッジ位置を自動測定する工程とを有する画像測定方法を提供することによっても達成される。

【0013】本発明の画像測定方法によれば、測定点のうちの任意の1点で測定可能な測定条件を、他のすべて 測定点の測定条件として共通に使用するので、測定手順 データを非常に短時間で作成できる。また、被検物のエッジの一点で実際に測定可能な測定条件から測定手順データを作成するので、確実に測定可能な測定手順データを作成することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の例について図面に従って説明する。しかしながら、かかる実施の形態例が本発明の技術的範囲を限定するものではない

【0015】図1は、本発明の実施の形態による画像測定機の概略構成を示す。本発明の実施の形態による画像測定機1は、水平二軸方向に駆動可能なXYステージ2を有する。このXYステージ2上には直線、円、円弧等の図形要素を持つ被検物3が載置され、透過照明光学系4又は落射照明光学系5により照明される。

【0016】 X Y ステージ2の上方には、 X Y ステージ2上に
起これた被検物3を、
撮像する
撮像部7が設けられる。この
最像部7は、
被検物3の像を結像させる光学倍率が可変の光学系6と、
結像された画像を
最像する
CCDカメラ8とを
がえる。

【0017】上記CCDカメラ8で撮像された画像は、画像処理部9に取り込まれ、得られた画像をモニター10に表示する。モニター10の画面上には、被検物3と共に任意に移動および回転可能なエッジ検出領域を示すキャリパーが表示され、キャリパー上にある被検物3の画像のエッジの座標値の検出が行われる。

【0018】上記の構成を備えた画像測定機1は、XYステージ2を移動させ、CCDカメラ8で被検物3を撮像する。そして、被検物3のエッジをモニター10の画面に表示し、キャリパーをそのエッジに合わせその座標を測定する。このエッジの座標の測定を、直線、円、円弧等の図形要素毎に指定した点数だけ繰り返し行い、被検物3の測定が行われる。

【0019】上記の測定は、予め作成された測定手順データに従った自動測定により行われるが、本実施の形態では、この測定手順データを新規な方法で作成する。測定手順データは、測定する被検物3に含まれる図形要素に対して、モニター画面に表示する領域を設定するためのXYステージ2の位置、キャリパーの位置及び角度、照明系及び光学系の条件、画像処理の条件などで構成される。

【0020】図2は、画像測定機で測定が行われる被検物の例を示す。この被検物3は、プレス加工で打抜かれた板やプリント基板等の板状体で、要求される寸法形状に加工されている。被検物3は直線、円、円弧等の図形要素のデータに従って加工され、画像測定機では、これらの図形要素毎に被検物3が規定された寸法に加工されているか否かを測定する。

【0021】図3は、本実施の形態において、図2の被検物3を画像測定機のモニター画面20に表示した様子を示す。モニター画面20には、被検物3と共にキャリパー21から29が表示されている。被検物3のどの箇所のエッジを測定するかは任意に指定できるが、図3は、キャリパーが表示された9箇所のエッジ座標を測定する場合を示す。

【0022】図3の例では、直線30に対しては、キャリパー21と22の2点でエッジ座標の測定が行われる。また円31に対しては、キャリパー23、24、25、26の4点でエッジ座標の測定が行われ、円弧32に対しては、キャリパー27、28、29の3点でエッジ座標の測定が行われる。

【0023】図4は、本発明の実施の形態における画像 測定機1の機能ブロック図を示す。画像測定機1は、被 検物に含まれる図形要素の設計値が格納された図形要素 データテーブル50と、照明条件等の測定条件を入力する測定条件入力部51と、測定条件入力部51から入力 された測定条件を測定手順データ作成部53に出力する 測定条件設定部52とを有する。

【0024】また、図形要素データテーブル50から出力される図形要素データと、測定条件設定部52で設定される測定条件とから測定手順データを作成する測定手順データ作成部53と、作成された測定手順データを記憶する測定手順データテーブル54とを有する。

【0025】更に、測定手順データテーブル54に記憶された測定手順データに従って被検物の測定を繰り返すリプレイ測定部55と、モニター画面に表示されたキャリパー部分の被検物の画像を処理しエッジ座標を測定する画像処理部56とを有する。

【0026】更に、各ブロックについて詳細に説明する。図形要素データテーブル50は、被検物に含まれる円、直線、円弧などの図形要素の設計値が格納されているテーブルである。これらの設計値は、円要素なら中心と直径、直線要素なら始点と終点、円弧要素なら中心と

半径と始角と終角を有する。被検物はこれらの設計値に 従って加工されている。

【0027】図5は、これらの図形要素の設計値の例を示す。図5(1)は円の設計値を示し、中心座標(x1, y1)と直径D1を有する。図5(2)は直線の設計値を示し、始点座標(x2, y2)と終点座標(x2, y2)とを有する。図5(3)は円弧の設計値を示し、中心座標(x3, y3)と半径R3及び始角 θ 3と終角 θ 3

【0028】図6は、図2に示した被検物3の図形要素データテーブル50の例を示す。図6(1)は、図2に示した被検物3を円、直線、円弧の3種類の図形要素の集合として示したものである。このように、被検物3の形状は、円200から円206、直線300から直線330、及び円弧400から円弧406の集合である。

【0029】図6(2)は、被検物3の図形要素データテーブル50の例を示す。上述のように、被検物3の図形要素データテーブル50には、円200から円206までの中心座標及び直径、直線300から直線330までの始点座標及び終点座標、円弧400から円弧406までの中心座標、半径、始角及び終角等の設計値が格納されている。

【0030】本実施の形態の画像測定機は、この図形要素データテーブル50のデータをもとに、測定手順データの一部であるキャリパーの位置及び角度を、後述するアルゴリズムにより測定手順データ作成部53にて自動作成する。尚、この図形要素データテーブル50を作成する方法としては、被検物のCAD図面データから入力する方法や、各図形要素データをキー入力する方法などがある。

【0031】次に測定条件設定部52について説明する。測定条件設定部52は、測定条件入力部51からオペレータにより入力される測定条件を、測定手順データ作成部53に出力する。測定条件には、測定に使用する光学系、照明系の条件、エッジ検出のための画像処理条件等がある。モニター画面上のキャリパー内の画像信号を処理することにより被検物のエッジ検出が行われるので、光学条件、照明条件及び画像処理条件が適切でないと、被検物のエッジは正確に検出されない。

【0032】従って、オペレータは、同一の測定条件でエッジ検出可能な複数の図形要素のうち、任意の代表するエッジに対してエッジ検出可能な光学条件、照明条件及び画像処理条件を見出して設定する。そしてこの設定した条件が、測定手順データの測定条件のデータとなる。

【0033】光学系の条件には、例えば、被検物をCCDカメラで撮像する時の倍率がある。倍率によりエッジ検出の精度が変わり、また倍率を変えると焦点深度が変わり、被検物に z 方向の厚さがある場合等に被検物のエッジ検出の感度が変わる。

【0034】照明系の条件には、透過照明、落射照明、4方向斜め照明及びそれらの光量等がある。エッジ検出は、モニター画面上のエッジの像が黒から白等に変化する点を検出するため、これらの照明条件によって、エッジが検出できるか否かが決まる。

【0035】画像処理条件には、キャリパーの大きさ、しきい値Vthの指定、強調処理の指定等がある。キャリパーは、モニター画面上で測定すべきエッジに直角に設定されるが、その大きさもエッジ検出の感度に影響する。また、エッジ検出は、CCDカメラで受光する光量変化の微分波形のピーク位置で行われるが、被検物の表面の状況により検出するピークの最低高さを決めるしきい値Vthを調整して、被検物の表面のキズ等によるノイズを除くことができる。また、強調処理(エンハンスモード)は、モニター画面上の黒はより黒く白はより白くする画像処理であり、コントラストの低いエッジに対して強調処理を行うことでそのエッジの検出感度を向上させることができる。

【0036】次に測定手順データ作成部53について説明する。測定手順データ作成部53は、図形要素データを図形要素データテーブル50から取り込み、測定に使用する光学系、照明系の条件、及び画像処理条件を測定条件設定部52から取り込んで、測定手順データを自動作成する。

【0037】同一の加工条件で加工された多数の図形要素を有する被検物を画像測定機で自動測定する場合は、 その多数の図形要素を同一の測定条件で測定出来る場合 が多い。本実施の形態による測定手順データ作成方法 は、この点に着目している。

【0038】測定手順データを作成するには、まず、同一の測定条件で測定できる複数の図形要素を1グループとする。そして、そのグループ内の任意のエッジを選び、測定条件設定部52で設定された測定条件で、そのエッジ座標が測定できるか否かを確認するために実際に測定を行う。測定出来ない場合は、測定条件を変えて確実にエッジ座標が測定できる測定条件を見出す。

【0039】エッジ座標が測定できた場合は、その時の 測定条件が測定手順データ作成部53に取り込まれ、そ の被検物の同一グループ内のすべての図形要素の測定簡 所の測定条件として共通に使用される。従って、従来の ように測定箇所毎に測定条件を設定する必要はなく、測 定手順データが短時間で作成できる。しかも、この測定 条件は、被検物のエッジ座標が実際に測定できた条件で あるため、被検物の加工状態や形状に適合し確実なエッ ジ座標の測定が可能になる。

【0040】測定条件が設定されると、次に、被検物の 測定箇所に対応して、キャリパーの位置と角度が設定される。本実施の形態では、キャリパーの位置と角度は、 上述の図形要素データテーブル50の図形要素データか 5後述するアルゴリズムにより自動作成される。 【0041】図7は、図形要素毎のキャリパーの位置と 角度を、図形要素の設計値から自動的に作成するアルゴ リズムの説明図である。図7(1)は、円60のエッジ 測定のためのキャリパー80、81、82の位置と角度 を示す。自動作成アルゴリズムは、円60を測定に必要 な数で分割した等間隔の位置に、前述の測定条件(光学 系、照明系の条件、画像処理条件)と同じ条件を持つキャリパーを作成する。この時、キャリパーの向きは、円 の中心から放射方向に向かうように設定される。1つの 円に対して必要なキャリパーの数は、図7(1)に示す ように通常3点であるが、任意に指定可能であり、真円 度等の測定のためには更に多数のキャリパーが必要となる。

【0042】図7(2)は、直線63のエッジ測定のためのキャリパー83、84の位置と角度を示す。自動作成アルゴリズムは、直線63の両端から、例えば、全長の1/10の測定可能マージンを除き、その領域を測定に必要な数で分割した等間隔の位置に、前述の測定条件と同じ条件を持つキャリパーを作成する。この時、キャリパーの向きは、直線63の進行方向に対して、左方向になるように設定される。1つの直線に対して必要なキャリパーの数は、通常2点であるが、任意に指定可能であり、直線性等の測定のためには更に多数のキャリパーが必要となる。

【0043】図7(3)は、円弧のエッジ測定のためのキャリパー85、86、87の位置と角度を示す。自動作成アルゴリズムは、円弧の両端から全長の1/10の測定可能マージンを除き、その領域を測定に必要な数で分割した等間隔の位置に、前述の測定条件と同じ条件を持つキャリパーを作成する。この時、キャリパーの向きは、円弧の中心から放射方向になるように設定される。1つの円弧に対して必要なキャリパーの数は、通常3点であるが、任意に指定可能である。以上のように、図形要素毎に、設計データからキャリパーの位置と角度のデータが自動作成され、それに対応する測定条件と共に夫々の図形要素に対する測定手順データとなる。

【0044】図8は、図7のそれぞれの図形要素毎の測定手順データの一部を示す。上記の通り、それぞれの図形要素に対するキャリパーの位置と角度は、図形要素データテーブル50に格納された図形要素データから自動作成され、光学条件、照明条件、画像処理条件は、測定条件設定部52で同一グループ毎に設定した測定条件が共通に使用される。図8に示すデータに、更にXYステージ2の位置データ等を加えて測定手順データが作成される。

【0045】図9は、被検物3の測定箇所の指定の一例を示す。測定箇所は、同一の測定条件で測定できるグループ毎にオペレータにより予め指定されるが、図9では、グループ500として円200から206及び直線305と313と328を指定し、グループ501とし

て直線315と円弧403と404が指定された場合を 示す。

【0046】同一のグループ内のエッジ座標の測定は、同一の測定条件で行われるため、被検物のエッジの加工条件や、要求される測定精度によっては、別グループでの測定が必要になる。例えば、被検物のエッジに段差があり光学系の条件を変える必要がある場合や、図形要素の大きさに対応して検出感度を変える場合等は、測定条件を変えた別グループでの測定が行われる。

【0047】また図9では、円に対しては4箇所のキャリパーで、直線に対しては2箇所のキャリパーで、円弧に対しては3箇所のキャリパーでエッジ測定を行うように指定しているが、各図形要素に対して何箇所のキャリパーで測定するかは任意に指定できる。その場合も別のグループに分けてそれぞれ指定する必要がある。

【0048】図10は、本発明の実施の形態における測定手順データの例を示す。前述のように、測定手順データは、測定する被検物に含まれる図形要素に対して、画像測定機で自動測定するためのXYステージの位置座標、キャリパーの位置座標及び角度、光学倍率等の光学条件、照明の種類及び光量等の照明条件及び画像処理の条件等からなる。

【0049】本実施の形態における測定手順データは、同一の測定条件で測定するグループ毎に作成され、XYステージの位置座標、キャリパーの位置座標及び角度は、図形要素データテーブル50の図形要素データから自動作成され、光学条件、照明条件及び画像処理の条件は測定条件設定部52で設定された測定条件が同一グループ内で共通に使用される。図10の例では、第1グループ500の図形要素に対する測定条件は、K、L、Mであり、第2グループ501の図形要素に対する測定条件は、P、Q、Rである。

【0050】測定手順データ作成部53で作成された測定手順データは、測定手順データテーブル54に格納される。そして、リプレイ測定部55で、測定手順データテーブル54にある測定手順データどおりに、順々に被検物の寸法測定を行う。

【0051】図11は、本発明の実施の形態により測定手順データを作成する処理のフローチャートを示す。ステップ101では、図形要素データテーブル50の中から、測定したい図形要素で、かつ同じ測定条件で測定できる図形要素をすべて選択する。例えば、図9に示したように、グループ500として円200から206、及び直線305と313と328を選択あるいは、グループ501として直線315と円弧403と404を選択する

【0052】ステップ102では、測定条件設定部52 において、同一グループ内の被検物の測定点の任意の一 点に対し、被検物のエッジ座標が測定できる光学系、照 明系の条件、画像処理条件などの測定条件を設定して、 エッジ座標を測定する。

【0053】ステップ103で、オペレータはステップ102で設定した測定条件でエッジ座標が測定できたか否かを確認する。測定条件によりエッジ座標の測定が出来ない場合は、ステップ104で測定条件を変えてエッジ座標を再度測定する(ステップ102)。オペレータは、同一グループ内の被検物の適当なエッジに、キャリパーを手操作であわせてエッジ座標を測定する。

【0054】ステップ105では、測定条件設定部52 から測定手順データ作成部53に、ステップ103でエッジ座標の測定が可能だった測定条件が入力される。この測定条件が、同一グループ内の他のすべての測定箇所における測定条件となる。

【0055】ステップ106から、図形要素データテーブル50内の図形要素の中から、選択した図形要素について測定手順データの作成が開始される。まず、ステップ106では、ステップ101でグループ1として被検物の図形要素のうち円、直線、円弧を選択している場合は、まずそのグループ中の円が選択される。

【0056】ステップ107では、被検物の中に選択した図形要素があるか否かを判別し、あればステップ109に進み、なければステップ108に進む。この場合は、最初なので選択した図形要素があるのでステップ109に進む。

【0057】ステップ109では、選択した図形要素に対して、設計データからキャリパーの位置と角度を自動作成し、ステップ105で与えた測定条件を加えて測定手順データを作成する処理を行う。この処理を図12のフローチャートにより説明する。

【0058】図12は、図11のステップ109の詳細フローチャートを示す。ステップ121では、使用する図形要素が円か否かを判別する。円の場合にはステップ122に進み、円でなければステップ123に進む。ステップ122では、円の測定手順データを作成して、図11のフローチャートに戻る。

【0059】円の測定手順データの作成では、図7

(1) に示したように、円を測定に必要な数で分割した 等間隔の位置に放射状の角度をもち、前述の測定条件

(光学系、照明系の条件、画像処理条件)と同じ条件を持つキャリパーを設定する。同様に、同一グループ内で 測定が必要なすべての円に対して同様にキャリパーを設 定して測定手順データを作成する。

【0060】ステップ123では、使用する図形要素が 直線か否かを判別する。直線の場合にはステップ124 に進み、直線でなければステップ125に進む。ステッ プ124では、直線の測定手順データを作成して、図1 1のフローチャートに戻る。

【0061】直線の測定手順データの作成では、図7 (2)に示したように、直線の両端から測定可能マージンを除き、その領域を測定に必要な数で分割した等間隔 の位置に、直線の始点から終点への方向に対し左方向の 角度をもち、前述の測定条件と同じ条件を持つキャリパーを設定する。同様に、同一グループ内で測定が必要な すべての直線に対して同様にキャリパーを設定して測定 手順データを作成する。

【0062】ステップ125では、使用する図形要素が円弧か否かを判別する。円弧の場合にはステップ126に進み、円弧でなければ、測定手順データ作成不能として図11のフローチャートに戻る。ステップ126では、円弧の測定手順データを作成して、図11のフローチャートに戻る。

【0063】円弧の測定手順データの作成では、図7 (3)に示したように、円弧の両端から測定可能マージンを除き、その領域を測定に必要な数で分割した等間隔の位置に、円弧の外側向きの角度をもち、前述の測定条件と同じ条件を持つキャリパーを設定する。同様に、同一グループ内で測定が必要なすべての円弧に対して同様にキャリパーを設定して測定手順データを作成する。

【0064】このように、図11のステップ109で測定しようとする図形要素の測定手順データを作成した後、ステップ110では、作成した測定手順データを測定手順データテーブル54に格納する。そして、ステップ111では、測定手順データの作成対象を、図形要素データテーブル50内の次に選択されている図形要素に変更してステップ107に戻る。

【0065】ステップ107では、再び次の図形要素があるか判別し、選択された図形要素がある限りステップ107からステップ111までを繰り返し行い、すべての選択された図形要素に対して測定手順データの作成が行えたらステップ108に進む。ステップ108では、エッジ検出の測定条件が異なる他のグループがあるか否かを判断し、あればステップ101に戻り、なければ測定手順データの作成処理を終了する。

[0066]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、被検物に含まれる図形要素のエッジ座標を自動測定する測定手順データを作成する場合に、キャリパーの位置、角度等は被検物の図形要素データを利用して自動作成し、測定条件は被検物の任意の1点で測定できた測定条件を共通に使用するので、測定手順データの作成を非常に短時間で行うことができる。

【0067】また、被検物の状態に応じて、実際に測定できた測定条件を取り込むので、確実に測定可能な測定手順データを作成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態による画像測定機の概略構成図である。

【図2】被検物の例を示す図である。

【図3】被検物を表示するモニター画面の図である。

【図4】本発明の実施の形態における画像測定機の機能

ブロック図である。

【図5】図形要素の設計値を示す図である。

【図6】被検物3の図形要素データテーブルの構造図で ある。

【図7】図形要素ごとにキャリパーの位置と角度を作成 するアルゴリズムの説明図である。

【図8】図形要素毎の測定手順データの一部を示す図で ある。

【図9】被検物の測定箇所を示す図である。

【図10】本発明の実施の形態における測定手順データ の例である。

【図11】本発明の実施の形態における測定手順データ テーブル作成処理のフローチャート図である。

【図12】本発明の実施の形態におけるステップ109

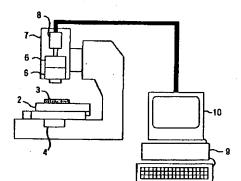
の詳細フローチャート図である。

【符号の説明】

- 画像测定機
- XYテーブル
- 被検物 3
- 8 CCDカメラ
- 10 モニター
- 50 図形要素データテーブル
- 测定条件設定部 5 2
- 測定手順データ作成部 53
- 測定手順データテーブル
- リプレイ測定部 5 5
- 5 6 画像処理部

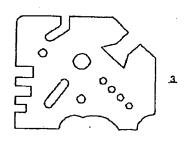
【図1】

本発明の実施の形態による画像測定機の概略構成図



【図2】

被検物の例



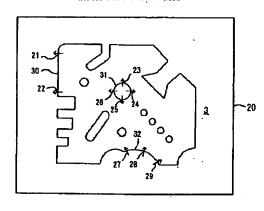
【図5】

図形要素の設計値を示す図

1.

【図3】

被検物を表示するモニター画面



(1)

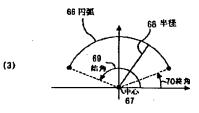
<u>€50 PH</u>	
61~	~ 62 直径

	63 直線
(2)	64 始点

63 直線	65 格点
>	4点
64 始点	-

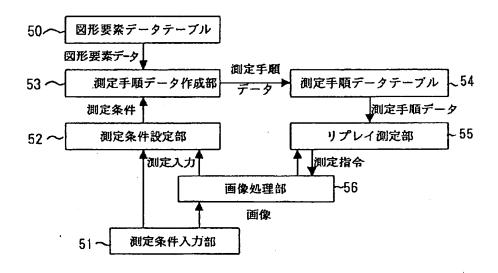
	·
始点座標	終点座標
(x2, y2)	(x2', y2')

中心座標 直径



中心座標	半径	始角	秩角	
(x3, y3)	RB	<i>θ</i> 8	<i>6</i> 8	

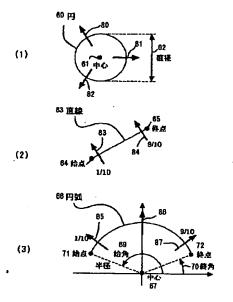
【図4¹】 本発明の実施の形態における画像測定機の機能プロック図



1. 画像測定機

【図7】

図形要素ごとにキャリパーの位置と角度を作成するアルゴリズムの説明図



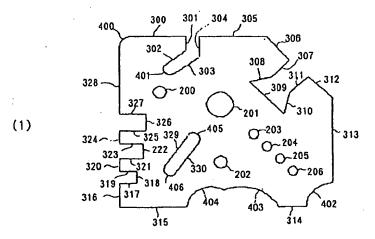
【図8】

図形要素毎の測定手順データの一部

図形要素	+1/11-番号	キャリパーの位置・角度	光学条件	照明条件	面做四路件
	キャリバー 80	(X80, Y80), θ80	K	L	М
FF 60	キャリハ・- 81	(X81, Y81), O81	K	L	М
	キャリバー 82	(X82, Y82), θ82	K	L.	М
直線63	++1/1 - 83	(X83, Y83), 883	K	L	М
	++ 411° - 84	(X84, Y84), θ84	K	L.	М
	キャリパー 85	(X85, Y85), θ85	K	L	М
門弧 66	キャリパー 86	(X86, Y86), 886	K	L	M
	キャリバー 87	(X87, Y87), θ87	K	L	М

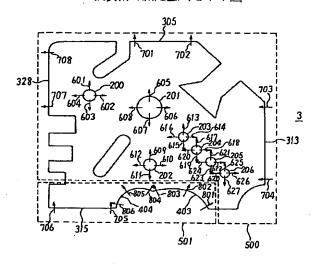
【図6】

被検物3'の図形要素データテーブルの構造図

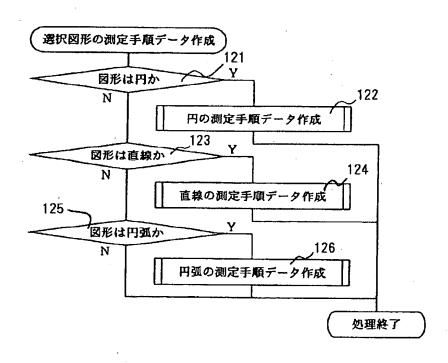


	円 200	中心座標(x200, y200),直径 D200
	円 201	中心座標 (x201, y201), 直径 D201
`	:	
(2)	直線 300	始点座標(x300, y300), 終点座標(x300'、y300')
	直径 301	始点座標(x301, y301),終点座標(x301'、y301')
	:	:
	円弧 400	中心座標(x400, y400),半径 R400, 始角 θ 400, 終角 θ 400'
	円弧 401	中心座標(x401, y401), 半径 R401, 始角 θ 401, 終角 θ 401'
	:	:

【図9】 被検物の測定箇所を示す図



【図12】 本発明の実施の形態におけるステップ109の詳細フローチャート図



【図10】
本発明の実施の形態における測定手順データの例

グル-プ番号	図形要素	XYステ-ジの位置	キャリパー番号	光学条件	照明条件	画像观理条件
		(X2001, Y2001)	キャリパー 601	K	L	M
-00	أممما	(X2002, Y2002)	44718- 602	K		M
500	円 200	(X2003, Y2003)	4~41°- 603	K	<u> </u>	M
	Ì	(X2004, Y 2004)	キャリパー 604	K	<u> </u>	M
		(X2011, Y2011)	キャリバー 605	<u> </u>		<u> </u>
C 0 0	FF 201	(X2012, Y2012)	tay110- 606	K		M
500	17 201	(X2013, Y2013)	#4118- 607	ĽĶ.	 	M
		(X2014, Y2014)	4×11/2 608	K		M
		(X2021, Y2021)	<u> </u>	K K	 - 	M
500	PI 202	(X2022, Y2022)	キャリパー 610 キャリパー 611	l k	 	M
500	1.202	(X2023, Y2023)	キャリパー 611 キャリパー 612	K	1 7	M
		(X2024, Y2024)	********* 613	K K	1 7	M
	1	(X2031, Y2031)	キャリパー 614	K	1 7	M
500	円 203	(X 2032, Y 2032) (X 2033, Y 2033)	7×1/1- 615	K	$\frac{1}{l}$	M
		(X2034, Y2034)	キャリパー 616	K	\bar{L}	M
	ļ	(X2041, Y2041)	1-44N- 617	K	T_{L}	M
	ł	(X2042, Y2042)	F44110- 618	K	L	_ M
500	円 204	(X2043, Y2043)	+×4/N- 619	K		M
	Į.	(X2044, Y2044)	キャリバー 620	K _	L	M
		(X2051, Y2051)	+4411°- 621	K	L	M
500	m aac	(X2052, Y2052)	キャリハー 622	k	1	M
500	円 205	(X2053, Y2053)	キャリパー 623	K	<u> </u>	I M
	1	(X2054, Y2054)	****N°- 624	K	 	M
		(X2061, Y2061)	+×111- 625	K		<u> </u>
500	円 206	(X2062, Y2062)	キャイパー 626	K.	 	M -
1 300	11200	(X2063. Y2063)	**111°- 627	K		M
L		(X2064, Y2064)	キャリパー 628	Ľ,		M
500	直線 305	(X3051, Y3051)	++411º- 701	K		1 M
300	はかいりり	1 \ \ 3032, 13032 \	キャリバー 702	K	+	M
500	直線313	(X3131, Y3131)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			M
300	直がたりつ	(X 3/32, Y 3/32)	++41°-704	K	 	M.
500	直線328	(X 3281, Y 3281)	キャリパー 707 キャリパー 708	K	 7 	M
	<u> </u>	1 \ 3282, 1 3282 J	キャリパー 708 キャリパー 705	P	1 5	R
501	直線315	(X3151, Y3151)	+v1/1- 706	P	l a	Ŕ
		(X 3152, Y 3152) (X 4031, Y 4031)	+×41/- 801	P	T ä	R
501	P3201.003		##YN- 802	P	1 a	R R
1 201	PF30L 403	(X4032, Y4033)	+×41/2- 803	P	ä	R
	+	(X4041, Y4041)	キャリパー 804	P	ā	R
501	円弧404		try11 805	P	Q	R R
1 307	1304404	(X4043, Y4043)	Fx411- 806	Р	Q	l R

【図11】 本発明の実施の形態における測定手順データテープル作成処理のフローチャート図

